# DDRメモリのパワーインテグリティー の検証

DDRメモリを搭載したエンベディッドデバイスに関する重要な課題は、パワーレールやグランドレールの変動がある状況でシグナルインテグリティーを維持することです。このことは、供給電圧が低下し、スイッチング速度が上昇することにより、パワーレールの許容値とジッタの要件が厳しくなるとともに、さらに重要性を増しています。

#### 課題

電源分配回路の安定度は、DDRメモリ・インタフェースを装備した組込設計においてきわめて重要です。DDR3メモリでは75 mV  $(V_{pp})$  のリップルが許容されていたのに対して、DDR4メモリではわずか60 mV  $(V_{pp})$  に縮小しており、将来はさらに縮小することが予想されます。電源分配回路のリップルとノイズは、クロックとデータのジッタに悪影響を与え、データ転送の性能に直接影響します。このため、DDRメモリを装備した組込設計の電源分配回路の検証は、きわめて重要な作業です。

## ローデ・シュワルツのソリューション

R&S®RT-ZPR20 パワーレール・プローブは、ノイズを極限まで抑えたパワーレール測定が可能な専用のオシロスコープ・プローブです。この1:1のアクティブプローブは、オフセットを内蔵しており、パワーレール電圧に載っているリップルにズームインすることが可能です。このプローブは、R&S®RTEおよびR&S®RTOデジタル・オシロスコープで使用でき、わずか10%のノイズしかオシロスコープに重畳しないため、リップルおよびノイズ成分

を正確に測定できます。プローブの帯域幅は2 GHzで、高周波過渡信号や、パワーレールに結合した不要なRF信号を表示できます。周波数のロールオフは緩やかなので、2.4 GHzバンドにも対応できます(減衰は多少大きくなります)。プローブのDCインピーダンスは50 k $\Omega$ で、直接の同軸接続よりもはるかに高いため、電源分配回路にほとんど負荷を掛けません。

### ブラウザーによる電源のDCレベルの検証

プローブへッドには、きわめて正確なDC電圧計である R&S®ProbeMeterが内蔵されているので、DC供給電圧の確度 を容易に検証できます。オフセット電圧と無関係に、代表値で 0.05%のDC確度を実現できるので、DC電圧計を別に用意する 必要がありません。350 MHzのブラウザー拡張を使用することで、PCボード上のすべてのパワーレールを容易にチェックできます。SMTクリップやデュアル・ピン・アダプタといったブラウザーアクセサリを使用することで、グランドスプリングによる測定 がしにくい場合でも、DUTへの別の接続方法が利用できます。



R&S®RT-ZPR20 プローブのブラウザー拡張は、PCボード上にある複数の電源のDCレベルを検証するために最適なツールです。

Application Card | Version 02.00



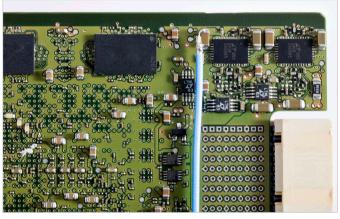
Make ideas real



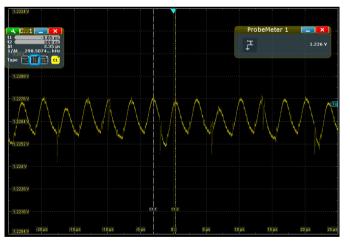
#### DDR4パワーレール測定のセットアップ

DDRメモリの電源に対して現実的な測定を行うには、DDRコンポーネントにできるだけ近い位置にプローブを接続する必要があります。このような測定には、ピッグテール・ケーブルが最適です。代表的なセットアップ (DDRメモリがFPGAによってドライブされる場合) は、スパイホール測定と呼ばれています。FPGAの未使用のピンを利用して、FPGA内部から直接DDRのコア電圧を測定します。このI/OピンをハイまたはローのDDRコア電圧にドライブし、パワーレール・プローブを使用して外部から測定します。多くの場合、これが電源測定に利用できる最も近い位置です。1

<sup>1)</sup> 『7 Series FPGAs PCB Design Guide』、UG483 (v1.12)、Xilinx、2017年1月10日 (www.xilinx.com)



ピッグテールケーブルは、プローブの帯域幅を制限しないので、測定を行う必要がある場所への優れた直接接続を実現します。



1.2 VのDDR4電源の残留リップルを測定して、プローブヘッドに内蔵されたDC電圧計であるR&S®ProbeMeterによってDCレベルを正確に検証できます。

#### オシロスコープ測定の方法

DCパワーレール上の残留リップルおよびノイズをテストするには、次の2つの方法があります<sup>1)</sup>。

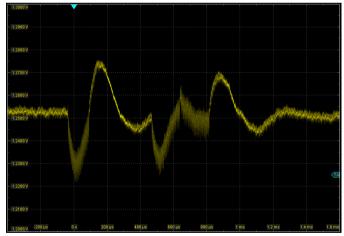
- ► 無限残光モードを使用して、すべてのノイズイベントを捕捉して表示します。自動Vpp測定および統計表示と組み合わせることにより、最大ノイズ電圧を簡単に測定できます。 R&S®RTOやR&S®RTEのような高速な更新レート(100万波形/sを実現可能)を使用すれば、数秒以内に信頼できる測定結果が得られます。
- ▶ オシロスコープをシングルまたはノーマル・トリガ・モードにして、既知のアグレッサイベントでトリガします。DDRメモリの電源の場合、これは通常、DDR初期化フェーズまたはストレステストの際の負荷応答測定です。

#### まとめ

パワーレールのリップルおよびノイズ測定を正確に実行するには、広帯域のオシロスコープと専用のプローブを使用して低雑音測定を行い、オフセット機能を利用してDC電圧に載った信号にズームインする必要があります。R&S®RT-ZPR20パワーレール・プローブと、R&S®RTEおよびR&S®RTOオシロスコープは、このような測定のための優れたツールです。

#### 関連項目

www.rohde-schwarz.com/oscilloscopes



DDRメモリの初期化フェーズでのDDR4電源の負荷応答測定。

www.rohde-schwarz.com

ローデ・シュワルツトレーニング www.training.rohde-schwarz.com ローデ・シュワルツカスタマーサポート www.rohde-schwarz.com/support